

Especificaciones Microscopio Electrónico de Transmisión TEM JEOL 2011

Fabricante: Jeol Ltd. (Tokyo, Japan)

Año compra: 2004

Modelo: JEM-2011

Resolución: 0.18 nm a 200 kV

Voltaje de aceleración: 80–200 kV

Cámara: CMOS Gatan Rio 16

Portamuestras:

- Estándar de un solo eje
- GATAN 677 per a 5 muestras
- JEOL doble inclinación
- GATAN cryo-holder

Detector EDS Oxford Instruments X-max (Resolución en energía: 136 eV)